Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/517,105	VERSCHUREN, COEN ADRIANUS	•
Examiner	Art Unit	
TAN X. DINH	2627	-

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	,			
	-			
	<u></u>			
:			1.75	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	.1			
		,		

(INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	<u> </u>
	DATE	EXMR
EAST (see search history printout0	10/11/2007	T.D
		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		